|  |
| --- |
| **FORMULÁRIO PARA SOLICITAÇÃO DE ANÁLISE PARTICULAR EM MEV** |
| **1. INFORMAÇÕES DO SOLICITANTE** |
| Solicitante/Empresa: |
| CPF/CNPJ: |
| End.: |
| CEP:  | Cidade: | Estado: |
| Telefone: (\_\_) \_\_\_\_\_\_-\_\_\_\_\_\_\_ | e-mail: |
| Informações a serem adicionadas na nota (opcional): |
|  |
| EM CASO DE EMPRESA SOLICITANTE  |
| Funcionário responsável 1:  |
| Cargo:  | CPF: |
| Funcionário responsável 2:  |
| Cargo:  | CPF: |
| **2. INFORMAÇÕES DA ANÁLISE** |
| Número de amostras: |
| Descrição da(s) amostra(s): |
| Composição da(s) amostra(s): |
| Dimensões da(s) amostra(s):  |
| Imagens da(s) amostra(s) (adicionar nesse campo ou enviar em anexo):  |
| Objetivos da análise:

|  |
| --- |
| **IMAGENS (Opicional)** |
| Imagens de superfície – SE (PADRÃO): |  |
| Imagens de composição – BSE: |  |
| Tamanho das estruturas a serem observadas (µm ou nm): |  |
| Total de imagens capturadas: |  |
|  |
| **ANÁLISE COMPOSICIONAL (EDS) (Opicional)** |
| Elementos de interesse: (listar) |  |
| Tipo de análise EDS:- Opções* Gráfico de composição
* *Linescan*
* Mapeamento de elementos
 |   |
| Total de análises de EDS: |  |

. |
| OBS1: As dimensões ideais para uma amostra a ser analisada são de 1x1x0,5cm (CxLxA), podendo variar de acordo com a amostra. |
| **3. PREPARAÇÃO DE AMOSTRA (Opcional)** |
| **DESCRIÇÃO** | **NÃO** | **SIM** | **QUANTIDADE** |
| Dimensionamento da amostra (cortar, fragmentar...) |  |  |  |
| Fixação da amostra em stub - fita de C ou cola Ag |  |  |  |
| Metalização da amostra (cobertura 20nm Au ou Ag) |  |  |  |